

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5185338号
(P5185338)

(45) 発行日 平成25年4月17日(2013.4.17)

(24) 登録日 平成25年1月25日(2013.1.25)

(51) Int.Cl.

F I

H O 1 L 33/38 (2010.01)

H O 1 L 33/00 2 1 0

H O 1 L 33/54 (2010.01)

H O 1 L 33/00 4 2 2

請求項の数 21 (全 25 頁)

(21) 出願番号	特願2010-178962 (P2010-178962)	(73) 特許権者	000003078
(22) 出願日	平成22年8月9日(2010.8.9)		株式会社東芝
(62) 分割の表示	特願2008-316752 (P2008-316752) の分割		東京都港区芝浦一丁目1番1号
原出願日	平成20年12月12日(2008.12.12)	(74) 代理人	100108062
(65) 公開番号	特開2010-251807 (P2010-251807A)		弁理士 日向寺 雅彦
(43) 公開日	平成22年11月4日(2010.11.4)	(72) 発明者	杉崎 吉昭
審査請求日	平成22年8月9日(2010.8.9)		東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内
早期審査対象出願		(72) 発明者	柴田 英毅
			東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内
		(72) 発明者	石川 正行
			東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発光装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板の上に形成され前記基板が除去され、前記基板を含まない積層体であって、第1の面と、前記第1の面とは反対側の第2の面と、を有し、発光層を有する積層体と、
前記積層体の前記第2の面に設けられたp側電極及びn側電極と、
前記p側電極上に設けられたp側引き出し電極と、
前記n側電極上に設けられたn側引き出し電極と、
前記p側引き出し電極と前記n側引き出し電極との間に充填され、前記p側引き出し電極及び前記n側引き出し電極とともに支持体を構成する絶縁膜と、
を備えた発光装置。

【請求項 2】

前記絶縁膜は、前記積層体の周囲を囲んでいる請求項1記載の発光装置。

【請求項 3】

前記積層体の前記第1の面に設けられた樹脂層をさらに備えた請求項1または2に記載の発光装置。

【請求項 4】

前記支持体の厚さは、前記積層体の厚さよりも厚い請求項1～3のいずれか1つに記載の発光装置。

【請求項 5】

前記樹脂層は、蛍光体を含む蛍光体層である請求項3または4に記載の発光装置。

【請求項 6】

前記蛍光体層の側面と前記絶縁膜の側面とが揃っている請求項 5 に記載の発光装置。

【請求項 7】

前記絶縁膜は、

前記 p 側引き出し電極と前記 n 側引き出し電極との間に充填され、前記 p 側引き出し電極及び前記 n 側引き出し電極とともに支持体を構成する第 1 の絶縁膜と、

前記積層体の周囲を囲んで設けられた第 2 の絶縁膜と、

を有する請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【請求項 8】

前記 p 側引き出し電極と前記 n 側引き出し電極との間に充填された前記絶縁膜は、前記 p 側引き出し電極及び前記 n 側引き出し電極に密着して前記 p 側引き出し電極及び前記 n 側引き出し電極を取り囲む請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

10

【請求項 9】

前記 p 側引き出し電極及び前記 n 側引き出し電極の少なくとも一方は、前記 p 側電極または前記 n 側電極とは反対側の面の面積が、前記 p 側電極または前記 n 側電極に接する面の面積よりも大である請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【請求項 10】

前記 p 側引き出し電極は、前記 p 側電極上に設けられた p 側金属配線層と、前記 p 側金属配線層上に設けられた p 側金属ピラーとを有し、

前記 n 側引き出し電極は、前記 n 側電極上に設けられた n 側金属配線層と、前記 n 側金属配線層上に設けられた n 側金属ピラーとを有する請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

20

【請求項 11】

前記積層体は、半導体層から構成される請求項 1 ~ 10 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【請求項 12】

前記第 2 の絶縁膜は、

前記 p 側電極上に形成され、前記 p 側引き出し電極の一部が充填された第 1 の開口と、

前記 n 側電極上に形成され、前記 n 側引き出し電極の一部が充填された第 2 の開口とを有する請求項 7 記載の発光装置。

30

【請求項 13】

前記第 1 の絶縁膜は、樹脂層である請求項 7 または 12 に記載の発光装置。

【請求項 14】

前記第 1 の絶縁膜の側面と前記第 2 の絶縁膜の側面とが揃っている請求項 7、12 および 13 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【請求項 15】

前記 n 側電極は、複数の金属層の積層構造を有し、

前記 p 側電極は、前記発光層からの放出光に対する反射性を有する反射膜を含む複数の金属層の積層構造を有する請求項 1 ~ 14 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

40

【請求項 16】

前記 p 側引き出し電極上及び前記 n 側引き出し電極上に設けられた半田をさらに備えた請求項 1 ~ 15 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【請求項 17】

前記 n 側電極は、前記積層体の非発光領域の上に設けられ、

前記 n 側金属配線層の面積は、前記 n 側電極の面積よりも大である請求項 10 記載の発光装置。

【請求項 18】

前記絶縁膜は、前記 p 側引き出し電極と前記 n 側引き出し電極との間に充填され、前記 p 側引き出し電極及び前記 n 側引き出し電極とともに支持体を構成する第 1 の絶縁膜と、前記積層体の周囲を囲んで設けられた第 2 の絶縁膜と、を有し、

50

前記 p 側引き出し電極は、前記 p 側電極上に設けられた p 側金属配線層と、前記 p 側金属配線層上に設けられた p 側金属ピラーと、を有し、

前記 n 側引き出し電極は、前記 n 側電極上に設けられた n 側金属配線層と、前記 n 側金属配線層上に設けられた n 側金属ピラーと、を有し、

前記第 1 の絶縁膜は、樹脂層であり、

前記第 1 の絶縁膜の厚さは、前記 p 側金属ピラーの厚さ及び前記 n 側金属ピラーの厚さと同じまたはそれ以下である請求項 1 ~ 6、8、9、11 ~ 17 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【請求項 19】

前記 p 側引き出し電極及び前記 n 側引き出し電極は、銅を含む請求項 1 ~ 18 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

10

【請求項 20】

前記 p 側金属配線層、前記 p 側金属ピラー、前記 n 側金属配線層および前記 n 側金属ピラーは、銅を含む請求項 10 または 18 に記載の発光装置。

【請求項 21】

前記発光層からの光が主として前記第 1 の面から放出されることを特徴とする請求項 1 ~ 20 のいずれか 1 つに記載の発光装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

20

本発明は、発光装置に関する。

【背景技術】

【0002】

可視光及び白色光を放出可能な発光装置の用途は、照明装置、画像表示装置のバックライト光源、及びディスプレイ装置などに拡大している。

【0003】

これらの用途では小型化の要求がますます強まっている。このために、リードフレーム上に発光素子チップを接着し、且つ樹脂を用いて成型した SMD (Surface - Mounted Device) 型発光装置を用いることにより、電子機器などの小型化が容易となった。

【0004】

30

また、電力損失の少ない半導体発光装置を用いた照明装置により蛍光灯や白熱電球を置き換えるには、量産性を高め価格を低減することが要求される。

【0005】

さらなる小型化のための技術開示例がある (特許文献 1)。この技術開示例では、透明基板に設けられた配線層と発光素子チップとがフリップチップ接続され、柱状電極及びボールを介して外部から駆動可能とされる。また、透明基板上において、発光素子チップ及び柱状電極は封止材により覆われる。

しかしながら、この例では、発光素子チップを透明基板上に位置精度よく接着するための配線層や柱状電極を必要とし、小型化及び量産性要求を満たすのに十分であるとは言えない。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献 1】特開 2006 - 128625 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

小型化が容易であり、量産性が改善された発光装置を提供する。

【課題を解決するための手段】

【0008】

50

本発明の一態様によれば、基板の上に形成され前記基板が除去され、前記基板を含まない積層体であって、第１の面と、前記第１の面とは反対側の第２の面と、を有し、発光層を有する積層体と、前記積層体の前記第２の面に設けられたｐ側電極及びｎ側電極と、前記ｐ側電極上に設けられたｐ側引き出し電極と、前記ｎ側電極上に設けられたｎ側引き出し電極と、前記ｐ側引き出し電極と前記ｎ側引き出し電極との間に充填され、前記ｐ側引き出し電極及び前記ｎ側引き出し電極とともに支持体を構成する絶縁膜と、を備えた発光装置が提供される。

【発明の効果】

【０００９】

小型化が容易であり、量産性が改善された発光装置が提供される。

10

【図面の簡単な説明】

【００１０】

【図１】第１の実施形態にかかる発光装置（ＷＬＰ）の模式図

【図２】第１の実施形態の変形例の模式断面図

【図３】第１の実施形態にかかる発光装置の工程断面図

【図４】第１の実施形態にかかる発光装置の工程断面図

【図５】第１の実施形態にかかる発光装置の工程断面図

【図６】第２の実施形態にかかる発光装置の模式図

【図７】第２の実施形態にかかる発光装置の工程断面図

【図８】第２の実施形態の第１の変形例の製造方法の工程断面図

20

【図９】レンズ形成方法を表す工程断面図

【図１０】レンズ形成方法の他の例を表す工程断面図

【図１１】第２の実施形態の第２の変形例の製造方法の工程断面図

【図１２】第３の実施形態にかかる発光装置の製造方法の工程断面図

【図１３】第３の実施形態の変形例の製造方法の工程断面図

【図１４】変形例のレンズを有する発光装置の模式図

【図１５】変形例のレンズを有する発光装置の模式図

【図１６】第４の実施形態にかかる発光装置の模式図

【図１７】第４の実施形態の変形例の製造方法の工程断面図

【図１８】第４の実施形態の変形例の製造方法の工程断面図

30

【図１９】金属配線層のパターンの変形例を表す模式図

【図２０】電極パターンの変形例を表す模式平面図

【発明を実施するための形態】

【００１１】

以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。

図１は、本発明の第１の実施形態にかかる発光装置の模式図である。すなわち、図１（ａ）は断面図、図１（ｂ）は下面図、図１（ｃ）は第１の変形例の断面図である。

積層体１２は、発光層１２ｅを含む上部層１２ａと、下部層１２ｂと、を有し、露出している第１の面１２ｃと、これとは反対側の第２の面１２ｄと、を有している。なお、上部層１２ａは、例えばｐ型クラッド層、発光層１２ｅ、及びｎ型クラッド層を有している。また、下部層１２ｂは、例えばｎ型とされ電流の横方向経路となる。但し、導電型はこれに限定されず、逆導電型であってもよい。

40

【００１２】

積層体１２の上部層１２ａの表面に設けられたｐ側電極１４は、ｐ側シード金属（シードメタル）２２ａを介してｐ側金属配線層２４ａと接続されている。また、ｎ側電極１６は、ｎ側シード金属２２ｂを介してｎ側金属配線層２４ｂと接続されている。なお、シード金属２２ａ、２２ｂと、第２の面１２ｄと、の間には、有機材料や無機材料などからなる絶縁膜２０が充填されている。

【００１３】

ｐ側金属配線層２４ａの上にはｐ側金属ピラー２６ａ、ｎ側金属配線層２４ｂの上には

50

n側金属ピラー26b、がそれぞれ設けられており、これらの周囲には(補強)樹脂28が金属ピラー26の表面を少なくとも露出するように充填されている。積層体12が薄くても、金属ピラー26a、26bと補強樹脂28とを厚くすると機械的強度を保つことが可能となる。金属ピラー26により、実装端子を介して積層体12へ印加される応力を低減することができる。

【0014】

なお金属配線層24a、24b及び金属ピラー26a、26bの材料としては、銅、金、ニッケル、及び銀などとすることができる。これらのうち、良好な熱伝導性、高いマイグレーション耐性、及び絶縁膜との優れた密着性を備えた銅がより好ましい。以下の実施形態では、金属配線層24及び金属ピラー26は銅を用いるものとするが、もちろん銅に

10

【0015】

p側シード金属22a、p側銅配線層24a、及びp側銅ピラー26aは、積層体12に設けられたp側電極14と接続可能なp側引き出し電極を構成する。

また、n側シード金属22b、n側銅配線層24b、及びn側銅ピラー26bは、積層体12に設けられたn側電極16と接続可能なn側引き出し電極を構成する。

【0016】

なお、図1では、銅ピラー26の径は、銅配線層24のうち、p側電極14、n側電極16に接する部分の開口部分の径よりも大きい。また、その形状が円形でなくともよくその場合には、銅ピラー26の底面積が、銅配線層24のうちp側電極14、n側電極16

20

【0017】

発光層12eからの光は、ブロック矢印で表すように、主として積層体12の第1の面12cから、図1(a)の上方へ放出可能とされる。

【0018】

図1(a)及び図1(b)は、WLP(Wafer-Level Package: ウェーハレベルパッケージ)による発光装置を表している。すなわち、図1(b)に破線で表す1ブロックが個片化された場合の発光装置に相当する。このようにウェーハレベルで組立てるために、発光装置のサイズをベアチップサイズに近く小型化したCSP(Chip Size Package)が容易となる。また、封止樹脂を省略可能であり、薄型化が容易である。このような本実施形態はWLP型発光装置と呼ぶことができる。

30

【0019】

図1(c)は、第1の変形例にかかる発光装置である。

積層体12は、個片化されるチップの分離部12fが除去されており、薄く、堅く、且つ脆いGaNなどの割れを抑制することが容易となる。

【0020】

図2は、第1の実施形態の他の変形例にかかる発光装置の模式断面図である。すなわち、図2(a)は第2の変形例、図2(b)は第3の変形例、である。

図2(a)の第2の変形例において、発光層12eが窒化物系半導体の場合、積層体12はサファイヤなどの透光性基板10の上に結晶成長するか、またはGaAsなどの仮基板上に結晶成長されたのちウェーハ接着法などを用いて透光性基板10へ移し替えられることが多い。図2(a)は、透光性基板10を残した状態のWLP型発光装置である。結晶成長工程での基板の厚さは、数百 μm と厚くして割れや反りを低減することが多い。本実施形態では、銅ピラー26や補強樹脂28の充填により機械的強度を高めることができるので、透光性基板10を研削により薄くすることができる。

40

【0021】

図2(b)の第3の変形例において、銅ピラーを設けることなく、厚い銅配線層24c、24dを引き出し電極として用いる。このようにすると構造及び製造工程を簡素にすることができる。

【0022】

50

図 3 乃至図 5 は、第 1 の実施形態の発光装置の製造方法のうち、補強樹脂形成工程までを説明する図である。

図 3 は、発光素子形成工程からシード金属成膜工程までを表す。

サファイヤなどからなる透光性基板 10 の第 1 の面 10 a に、例えばバッファ層及び n 型層を含む下部層 12 b と、上部層 12 a と、を有する積層体 12 を形成する。積層体 12 の第 1 の面 12 c は、透光性基板 10 の第 1 の面 10 a と隣接しており略平坦である。また、積層体 12 の第 2 の面（破線）12 d は、上部層 12 a の表面と、上部層 12 a が除去されて露出した下部層 12 b の表面と、を含み段差を有している。

【0023】

上部層 12 a の表面に p 側電極 14、及び下部層 12 b の表面に n 側電極 16、をそれぞれ形成すると、図 3 (a) となる。なお、図 3 (b) は電極パターンを表している。p 側電極 14 及び n 側電極 16 を覆うように絶縁膜 20 を形成し、p 側電極 14 及び n 側電極 16 のそれぞれの一部が露出するように開口（第 1 の開口、第 2 の開口）20 a、20 b をそれぞれ形成する（図 3 (c)）。さらに、Ti / Cu などからなるシード金属 22 を、例えばスパッタリング法を用いて形成する（図 3 (d)）。

【0024】

なお、例えば、n 側電極 16 は Ti / Al / Pt / Au の積層などとし、p 側電極 14 は Ni / Al（または Ag）/ Au などの積層とすることができる。p 側電極 14 の場合、Al または Ag などの高反射膜を挟むと、発光層 12 e からの放出光を上方へ反射して高い光出力を取り出すことが容易となる。また、シード金属 22 を設けるので、パッドとする Au は省略することができる。

【0025】

図 4 は、銅配線層形成工程を表す工程断面図である。

例えば、シード金属 22 の上にフォトレジスト 40 をパターンニングし（図 4 (a)）、パターンニングされたフォトレジスト 40 をマスクとして、電解メッキ法により銅配線層 24 を選択的に形成する。このようにして、互いに分離された銅配線層 24 a、24 b が形成される（図 4 (b)）。このとき、20 a、20 b の径、または、底面積よりも、銅配線層 24 a、24 b の底面積が大となる程度まで、銅配線層 24 a、24 b を形成することが好ましい。この場合、薄いシード金属 22 が電解メッキ工程における電流経路となる。こののち、アッシング法などを用いてフォトレジスト 40 が除去されると、図 4 (c) に表す構造となる。

【0026】

図 5 は、銅ピラー及び補強樹脂形成工程を表す。

図 5 (a) のように厚膜フォトレジストのパターンニングを行い、p 側銅配線層 24 a 上に開口 42 a、n 側銅配線層 24 b 上に開口 42 b、を形成する。続いて、電解メッキ法を用いて、p 側電極 14 と接続された p 側銅ピラー 26 a、n 側電極 16 と接続された n 側銅ピラー 26 b、をそれぞれ形成する（図 5 (b)）。この場合にも薄いシード金属 22 が電解メッキ工程における電流経路となる。なお、銅ピラー 26 の厚さを、例えば 10 ~ 数百 μm の範囲とすると、透光性基板 10 を分離しても発光装置の強度を保つことができる。なお、開口 42 a、42 b は、絶縁膜に形成してもよい。

【0027】

さらに、アッシング法などを用いてレジスト層 42 を除去し、シード金属 22 のうち露出した領域を、例えばウェットエッチングにより除去し、p 側シード金属 22 a と n 側シード金属 22 b とに分離する（図 5 (c)）。

【0028】

続いて銅ピラー 26 a、26 b の厚さと略同一またはそれ以下の厚さとなるように補強樹脂 28 を銅ピラー 26 a、26 b の周囲に形成する。（図 5 (d)）。このようにして、図 2 (a) の WLP 型発光装置が完成する。さらに、透光性基板 10 を除去すると図 1 (a) に表す WLP 型発光装置となる。

【0029】

10

20

30

40

50

ここで、樹脂および金属からなる層は柔軟であり、かつ金属はほぼ常温でメッキされているため透光性基板 10 との間に生じる残留応力は比較的小さいものとなっている。従来、ウェーハレベルで積層体 12 を透光性基板 10 から分離する手法としては、例えば金属層が形成されたシリコン基板に Au-Sn はんだを用いて 300 以上の高温で接着した後、Ga₂N からなる積層体 12 にレーザを照射して分離するという手段が用いられていたが、この従来手法では、熱膨張率の異なる透光性基板とシリコン基板とがいずれも剛体であって、かつ高温で接着されているため、両基板の間に大きな残留応力が残っていた。その結果、レーザを照射して分離を開始すると残留応力が分離部から局部的に解放されるため、薄くて脆い積層体 12 がクラックしてしまうという課題があった。それに対し、本実施形態においては、残留応力が小さく、かつ柔軟な支持体に積層体 12 が固定された状態で分離されるため、積層体 12 のクラック等の不具合が発生せず、高い歩留まりで製造することが可能となる。

10

【0030】

また、積層体 12 を窒化物系材料とすると、通常チップサイズは数百 μm ~ 数 mm とされるが、WLP 型とする本実施形態では、チップサイズに近いサイズの小型発光装置とすることが容易である。

【0031】

このような製造方法とすると、リードフレームやセラミック基板などの実装部材を用いる必要がなく、ウェーハレベルで配線工程及び封止工程を行うことができる。また、ウェーハレベルで検査することが可能となる。このために製造工程の生産性を高めることができ、その結果として価格低減が容易となる。

20

【0032】

図 6 は、本発明の第 2 の実施形態にかかる個片化した発光装置の模式図である。すなわち、図 6 (a) は断面図、図 6 (b) は上面図、図 6 (c) は下面図、図 6 (d) は変形例の断面図である。

第 1 の実施形態を表す図 1 (a) の構造に、さらに銅ピラー 26a の表面に半田ボール 36a、銅ピラー 26b の表面に半田ボール 36b が、BGA (Ball Grid Array) 状に設けられている。半田ボール 36 の材質は限定されるものではないが、例えば SnAg などとすると、鉛フリーとできる。

【0033】

30

他方、積層体 12 の第 1 の面 12c には、蛍光体層 30 が略均一の厚さで設けられており、発光層 12e からの放出光を吸収し波長変換光が放出可能とされる。このため発光層 12e からの放出光と波長変換光との混合光が放出可能となる。発光層 12e を窒化物系とすると、放出光である青色光と、黄色蛍光体からの波長変換光の黄色光と、の混合色として白色または電球色などを得ることができる。

【0034】

本実施形態では、発光層 12e の近傍に厚さが略均一な蛍光体層 30 を設け、放出光が発散する前に蛍光体層 30 に入射させるので、発光層からの放出光と、波長変換光と、の光の広がりを近づけ色むらを低減することが容易となる。

【0035】

40

また、図 6 (a) のように、蛍光体層 30 の上に石英ガラスなどからなる凸レンズ 32 をさらに設けると、白色または電球色などの混合光が凸レンズ 32 で集光されより高輝度とすることが容易である。さらに、封止樹脂を介することなく、発光層 12e の近傍に凸レンズ 32 を設けるのでレンズのサイズを小さくすることができ、小型化が容易となる。

【0036】

このように WLP により発光装置の小型化が容易となる。また、凸レンズ 32 の形成がウェーハ状態で行えるので高い生産性を有する組立工程が可能となり、価格低減が容易となる。本実施形態では、銅ピラー 26 の表面に半田ボール 36 を設けることにより、実装基板への取り付けを容易にできる。

【0037】

50

図6(d)に表す変形例では、凸レンズの代わりに凹レンズ33を設け、放出光を発散可能とする。例えば、バックライト光源に用いる場合など、放出光が導光板の表面に沿って広がるように導光板の側面から入射する必要がある。この場合、凹レンズ33を用いるとよい。

【0038】

図7は、第2の実施形態にかかる発光装置の製造方法の工程断面図である。

図7(a)は、透光性基板10を剥離した発光装置(WLP)5を表す。

【0039】

露出した積層体12の第1の面12cに蛍光体層30を形成する。蛍光体層30は、例えばスパッタリング法、インクジェット法、蛍光体粒子をシリコン樹脂に混合して塗布する方法、及び蛍光体粒子を液状ガラスに混合して塗布する方法などにより、数～数百μmの範囲の厚さで形成可能である(図7(b))。続いて、石英ガラスなどを用いて凸レンズ32を形成する(図7(c))と共に銅ピラー26の表面に半田ボール36を形成する(図7(d))。このようにしてWLPによる発光装置が完成する。さらに、ダイシング法により個片化する(図7(e))が、透光性基板10が除去されているので個片化は容易であり、切断の方法としては、ダイヤモンドブレード等を用いた機械切削、レーザ照射による切断、高圧水による切断、などの手段を用いることが可能である。

【0040】

図8は、第2の実施形態の第1の変形例の製造方法の工程断面図である。

図7の工程断面図では、積層体12の下部層12bは透光性基板10の第1の面10aに沿って連続している。これはウェーハ全面に積層体12が形成されていた方が、レーザ照射によってGaNからなる積層体12を透光性基板10から分離することが容易となるためである。この場合、積層体12を含むウェーハは平坦なツールや治具の上に真空吸着や粘着等によって固定されていることが望ましい。

【0041】

図8に表す本変形例では、透光性基板10を分離後、積層体12を含むウェーハを固定したまま、例えばレーザを再び照射して積層体12の発光素子間を除去する(図8(a))。さらに蛍光体層30、凸レンズ32、及び半田ボール36を形成し(図8(b))、個片化する(図8(c))。または、積層体12を含むウェーハをレーザ照射装置から着脱可能な治具に固定しておき、フォトリソグラフィとエッチングの組合せにより積層体12の分離を行っても構わない。剛直で薄い積層体12が小さなサイズに分離するため、その後のウェーハの取り扱いにおいて、積層体12が割れる危険性が大幅に低減している。さらに個片化した後も、積層体12が小さなサイズに分離されているため、積層体12が割れにくくなっており、さらにパッケージ全体として柔軟になり、実装後の接続点の信頼性が向上する。さらにパッケージの反りも小さくなり、実装が容易となる。さらに曲面状の物体にたいして実装することも可能となる。

【0042】

図9は、レンズ形成方法の一例を表す工程断面図である。

半導体積層体や蛍光体層などの支持体62の上に形成した石英ガラス60の上にフォトレジスト50によるドットパターンを形成する(図9(a))。対レジスト低選択比加工を、第1ステップ(図9(b))、第2ステップ(図9(c))、第3ステップ(図9(d))などと段階的に行う。それぞれのステップにおいて、レジスト・ドットパターンがエッチングにより縮小すると共に、フォトレジスト50の周辺部では傾斜を生じる。

【0043】

このため、レジスト剥離後では、下方に向かう程、断面の傾斜が急峻となっている(図9(e))。そこで、CDE(Chemical Dry Etching)法やウェットエッチング法を用いた等方性エッチングにより鏡面加工処理を行い表面をなめらかにするとレンズが完成する(図9(f))。このようにして、凸または凹レンズを発光装置の上に形成可能である。

【0044】

図 10 は、レンズ形成方法の他の例を表す工程断面図である。

すなわち、本図のようにナノインプリント法を用いることも可能である。液状で加熱によってガラス化する特性を持った SOG (Spin On Glass) 61 をスピコート等によって支持体 62 の上に塗布し (図 10 (a))、レンズの形状をかたどったナノスタンパー 53 を押し付けてレンズ形状を形成した後 (図 10 (b))、ナノスタンパー 53 を剥離し、SOG 61 を加熱してガラス化する (図 10 (c))。この手法によれば、ナノスタンパー 53 の形を任意に設計することが可能であるため、如何なる形状のレンズであっても容易に製造することが出来る。

【0045】

図 11 は、第 2 の実施形態の第 2 の変形例の製造方法の工程断面図である。

10

【0046】

本変形例では、積層体 12 の第 1 の面 12c にまず凸レンズ 32 を形成し (図 11 (a))、そののち凸レンズ 32 の上に蛍光体層 31 を形成する (図 11 (b))。続いて、銅ピラー 26 の表面に半田ボール 36 を形成し (図 11 (c))、個片化により発光装置 6 とする (図 11 (d))。

第 2 の実施形態の個片化した発光装置 6 及びそれに付随した変形例では、WLP による発光装置の基板を除去することにより、より薄型化された発光装置が提供される。

【0047】

図 12 は、第 3 の実施形態にかかる発光装置の製造方法の工程断面図である。

第 1 の実施形態の変形例である図 2 (a) において、透光性基板 10 の厚さを研削により薄くすることが可能である。例えば数十 μm 程度残す (図 12 (a)) と、透光性基板 10 をすべて除去する構造よりも機械的強度を高めることが容易となる。続いて、蛍光体層 30 形成 (図 12 (b))、凸レンズ 32 形成 (図 12 (c))、半田ボール 36 形成 (図 12 (d))、個片化 (図 12 (e)) の工程を行う。

20

【0048】

図 13 は、第 3 の実施形態の変形例の製造方法の工程断面図である。

図 13 (a) のように、凸レンズ 32 を形成したのち、蛍光体層 31 を形成し (図 13 (b))、半田ボール 36 を形成し (図 13 (c))、個片化 (図 13 (d)) する。

第 3 の実施形態の発光装置及びその変形例では、透光性基板 10 を薄層化して残すことにより、厚さを薄く保ちつつ機械的強度を高めることが容易となる。

30

【0049】

図 14 は、変形例のレンズを有する発光装置の模式図である。すなわち、図 14 (a) は凸レンズが 1 枚の断面図、図 14 (b) は凹レンズが 1 枚の断面図、図 14 (c) は上面図である。

第 1 ~ 第 3 の実施形態においてレンズをアレイレンズとしたが、本発明はこれに限定されない。図 14 のような 1 枚レンズであってもよい。1 枚レンズとすると、光学設計及び製造プロセスが簡素にできる。

【0050】

図 15 は、他の変形例のレンズを有する発光装置の模式図である。

図 15 (a) 及び図 15 (b) の模式平面図に示すように大きさの異なるレンズ 32a、32b、32c、32d、32e を並べても構わない。小さなレンズを大きなレンズの隙間に配置することにより、レンズで覆う領域を増やすことが可能となる。また、図 15 (c) の模式斜視図に示すように四角い外形のレンズ 33a を用いても構わない。

40

【0051】

図 16 は、第 4 の実施形態にかかる発光装置の模式図である。すなわち、図 16 (a) は断面図、図 16 (b) は下面図である。

本実施形態では、互いに隣接する積層体が離間している。また、第 1 の積層体の第 1 の p 側電極 14 と、隣接する第 2 の積層体の第 2 の n 側電極 16 と、を連結してパターニングを行う。さらに、第 1 の積層体と第 2 の積層体との間のシード金属 22 を除去しなくともよい。このようにして、シード金属 22 と銅配線層 24 とが第 1 及び第 2 の発光素子の

50

間で連結される。すなわち2つの発光素子が直列接続可能となる。このように直列接続することにより、高出力化が容易となる。もちろん、直列接続数は2つに限定されることなく、より多段の直列接続が可能である。また、第1及び第2の積層体の併設方向とは交差する方向に隣接する積層体を互いに連結して並列接続することも可能である。

【0052】

また、図16はシード金属22と銅配線層24とが、2×2個の発光素子の間で連結されて図示されているが、2×2個の発光素子の外側で必ずしも分離されている必要はない。ウェーハ全面に渡ってこの形状が連続していれば、任意の単位で発光素子を切り出すことが出来る。

【0053】

図17及び図18は、第4の実施形態の変形例の製造方法の工程断面図である。

透光性基板10を各発光素子毎に分離してもよい。このようにすると、個々の発光素子は剛直な透光性基板10で保護されているため、極めて信頼性の高い構造とすることができる。さらに、この製造方法として図17(a)に示すように、透光性基板10の各発光素子間の隙間に発光素子形成面10a側から溝10cを形成しておくことも可能である。溝10cの形成は、例えば発光素子形成工程の前後で行うことができ、エッチング加工、レーザ加工、ブレード切削等の手法を用いることができる。このようにしておくこと、その後の透光性基板10を薄く研削した際に(図17(e))、剛直な透光性基板10は個片に細分化されるため、割れてしまう危険性が大幅に低減できる。加えて、パッケージに個片化する際にも剛直な透光性基板がない部分を切断することになるため(図18)、高い生産性と歩留まりを実現することが出来る。さらに個片化した後も、透光性基板10と積層体12とが小さなサイズに分離されているため、透光性基板10と積層体12が割れにくくなっており、さらにパッケージ全体として柔軟になり、実装後の接続点の信頼性が向上する。さらにパッケージの反りも小さくなり、実装が容易となる。さらに、曲面状の物体に対して実装することも可能となる。

【0054】

図19は、銅配線層のパターンの変形例を表す模式図である。

図16においては、p側電極14とn側電極16との分離領域21が直線状となっているため、分離領域21でウェーハが割れてしまう危険があったが、p側電極14とn側電極16との分離部(破線)を図19のように蛇行させると、銅配線層24のせり出した部分によって補強されるため、透光性基板10を研削により薄くしても機械的強度を保つことが容易となる。図19(a)では略格子状の位置に銅ピラー26が配置されるが、図19(b)のような配置であってもよい。また、同様の効果は透光性基板10を分離した形態であっても発現することはもちろんである。

【0055】

図20は、発光素子の電極パターンの変形例を表す模式平面図である。すなわち、図20(a)は2チップ分の基本パターン、図20(b)～図20(d)はその変形例である。電流がチップの縦方向に流れる領域が発光するので、発光層12eを含む上部層12aの面積を広くすると高い光出力とすることができる。この場合、上部層12aが除去され露出した下部層12bの面積はn型の非発光領域であり、狭い面積でもn側電極16との間での低コンタクト抵抗とすることが容易である。

【0056】

n側電極16の面積は、フリップチップマウントする場合にバンプの大きさ以下とすることは困難であるが、本実施形態ではn側電極16の面積を狭くしても、銅配線層24を用いて面積の広い引き出し電極へ接続可能である。p側電極14と接続される引き出し電極の面積とn側電極16と接続される引き出し電極の大きさを略同一とすると、半田ボール36を介してバランス良く基板に実装可能となる。

【0057】

図20(b)では、中央部に発光層12eを含む上部層12a、これを取り囲むようにn型の下部層12bを配置している。このようにすると、電流供給経路を短くでき、且つ

発光領域が中央部となるためレンズの光軸と一致させることが容易となる。

【 0 0 5 8 】

図 2 0 (c) では、下部層 1 2 b を格子状の位置に露出し n 側電極 1 6 を設け、これを取り囲むように p 側電極 1 4 を設けている。このようにすると、電流経路をより短くできる。

【 0 0 5 9 】

図 2 0 (d) では、中央部に p 側電極 1 4、これを取り囲む 4 隅に n 側電極 1 6 を配置する。このようにすると、発光領域をより大きくでき、且つ発光領域が中央部となるためレンズの光軸と一致させることが容易となる。

【 0 0 6 0 】

第 1 ~ 第 4 の実施形態及びそれらの変形例において、ペアチップサイズに近い小型化された発光装置が提供される。これら発光装置は、照明装置、画像表示装置のバックライト光源、及びディスプレイ装置などに広く使用することが可能である。

また、その製造方法において、ウェーハレベルでの組立及び検査工程が可能であるため高い生産性が容易である。このため価格低減を図ることができる。

【 0 0 6 1 】

以上、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかしながら本発明はこれらに限定されない。本発明を構成する発光素子、積層体、透光性基板、シード金属、金属配線層、金属ピラー、補強樹脂、蛍光体層、レンズ、電極のサイズ、形状、材質、配置などに関して当業者が各種の設計変更を行ったものであっても、本発明の主旨を逸脱しない限り本発明の範囲に包含される。

【 0 0 6 2 】

また、本発明のさらに他の一態様によれば、樹脂を形成した工程のあとに、透光性基板を薄層化するか、または透光性基板を除去する工程をさらに備えたことを特徴とする発光装置の製造方法が提供される。

【 0 0 6 3 】

また、樹脂を形成した工程のあとに透光性基板を除去し、露出した積層体を分離する工程をさらに備えた発光装置の製造方法が提供される。

【 0 0 6 4 】

また、積層体の第 2 の面側に絶縁膜を形成する工程の前に透光性基板の第 1 の面側に溝を形成する工程と、樹脂を形成した工程のあとに透光性基板が分離されるまで薄層化する工程と、をさらに備えたことを特徴とする発光装置の製造方法が提供される。

【 0 0 6 5 】

また、透光性基板の第 1 の面とは反対側の第 2 の面、第 2 の面の側から研削された透光性基板の表面、及び積層体の前記第 2 の面、のうちのいずれかに蛍光体層を形成する工程を備えたことを特徴とする発光装置の製造方法が提供される。

【 0 0 6 6 】

また、p 側電極及び n 側電極のうちのいずれか一方は、積層体の非発光領域の上に設けられ、そのいずれか一方の面積は、接続された金属配線層の面積よりも小とされることを特徴とする発光装置が提供される。

【 0 0 6 7 】

また、積層体の第 1 の面側に設けられ、発光層からの放出光を吸収して波長変換光を放出可能な蛍光体層と、積層体の第 1 の面側に設けられ、少なくとも放出光を集光または発散可能なレンズと、をさらに備え、放出光と波長変換光とを放出可能とすることを特徴とする発光装置が提供される。

【 符号の説明 】

【 0 0 6 8 】

5 発光装置 (W L P)、6 発光装置 (個片化)、1 0 透光性基板、1 2 積層体、1 4 p 側電極、1 6 n 側電極 2 0 絶縁膜、2 2、2 2 a、2 2 b、シード金属 2 4、2 4 a、2 4 b、銅配線層 2 6、2 6 a、2 6 b、銅ピラー 2 8、2 8 a

10

20

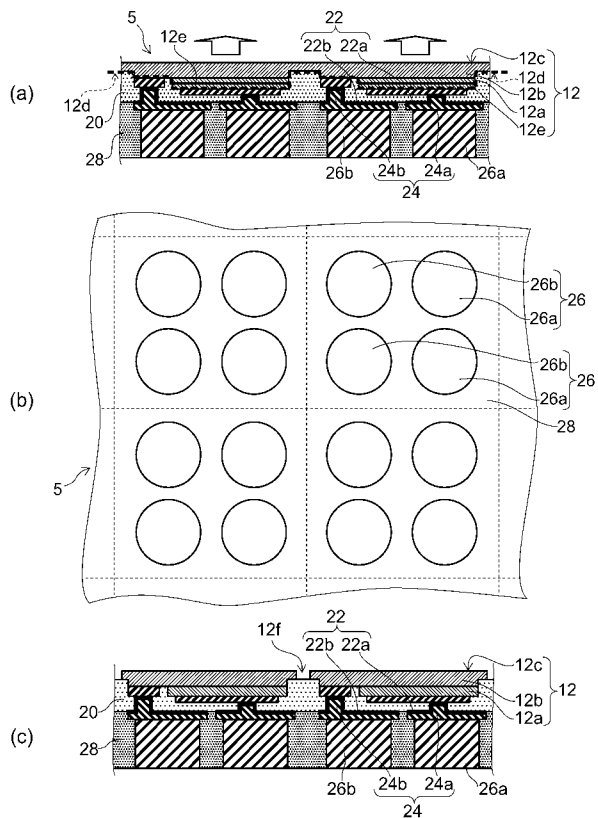
30

40

50

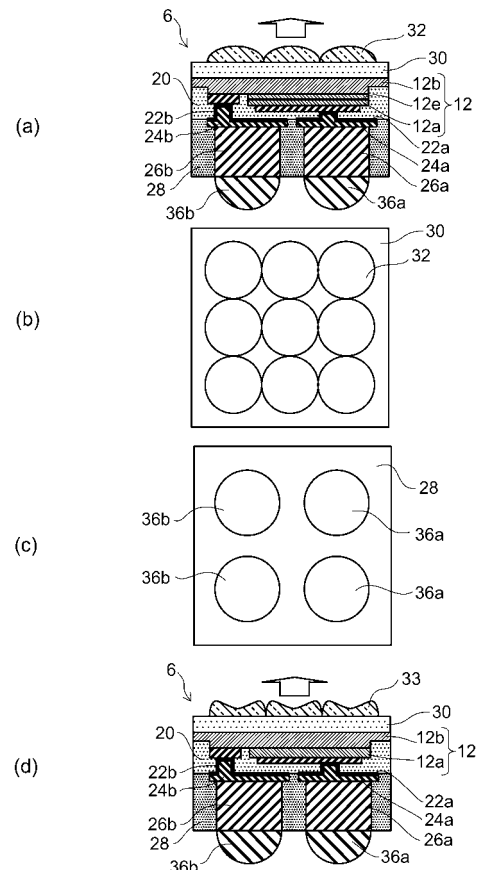
、 2 8 b、補強樹脂 3 0 蛍光体層、 3 2 レンズ、 3 6 半田ボール

【図 1】



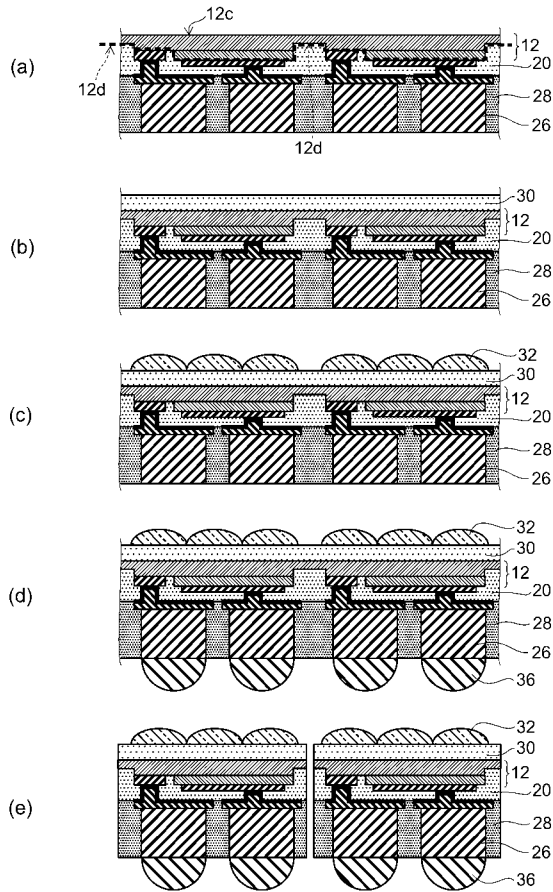
5: 発光装置(WLP) 10: 透光性基板 12: 積層体 14: p側電極 16: n側電極 20: 絶縁膜
22: シード金属 24: 金属配線層 26: 金属ピラー 28: 補強樹脂

【図 6】

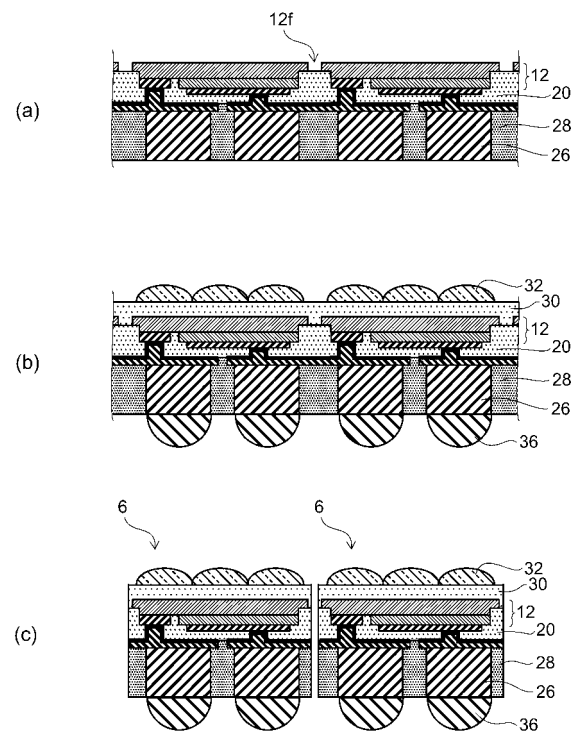


6: 発光装置(個片化) 30: 蛍光体層 32,33: レンズ 36: 半田ボール

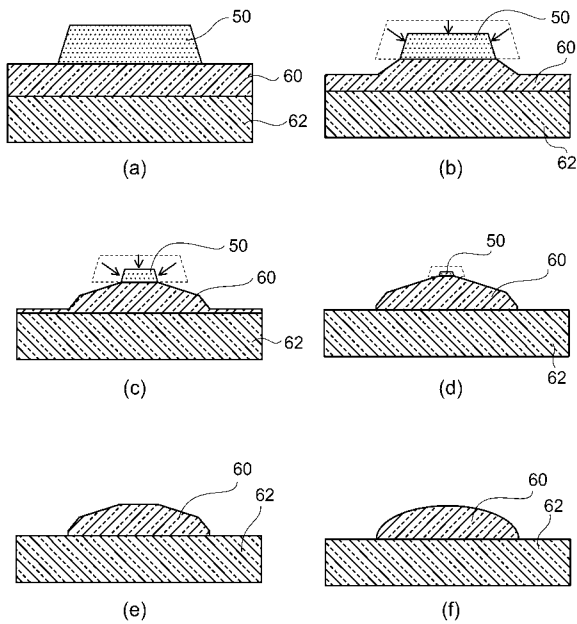
【図 7】



【図 8】

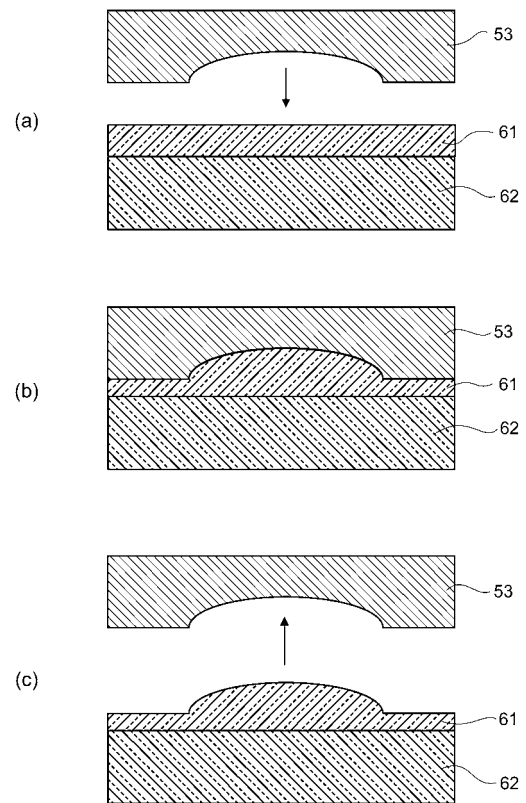


【図 9】



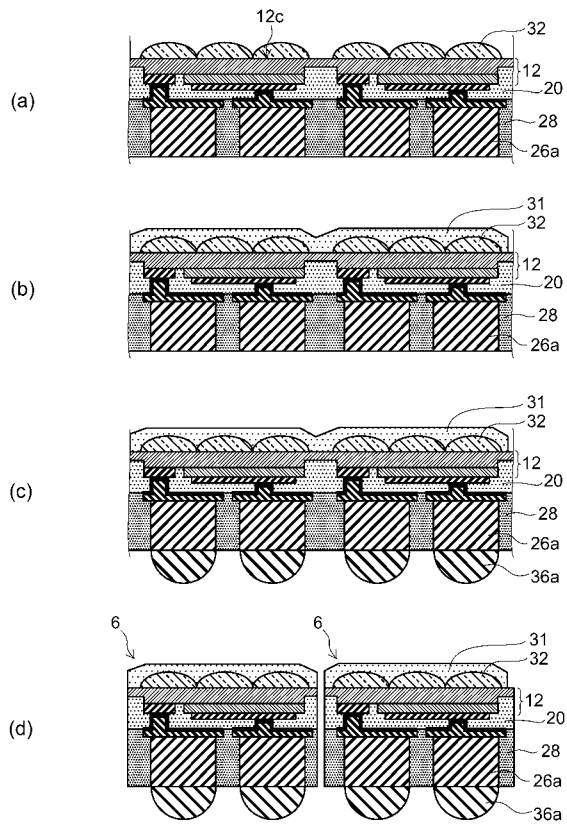
50: フォトレジスト 60: 石英ガラス 62: 支持体

【図 10】



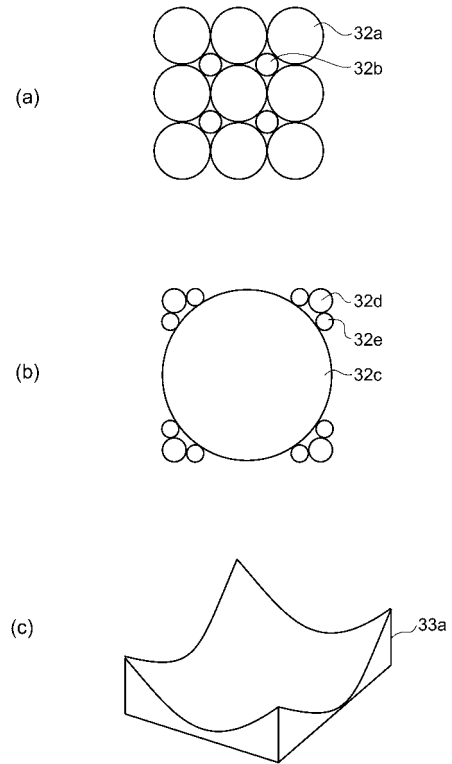
53: ナノスタンパ 61: SOG

【図 11】

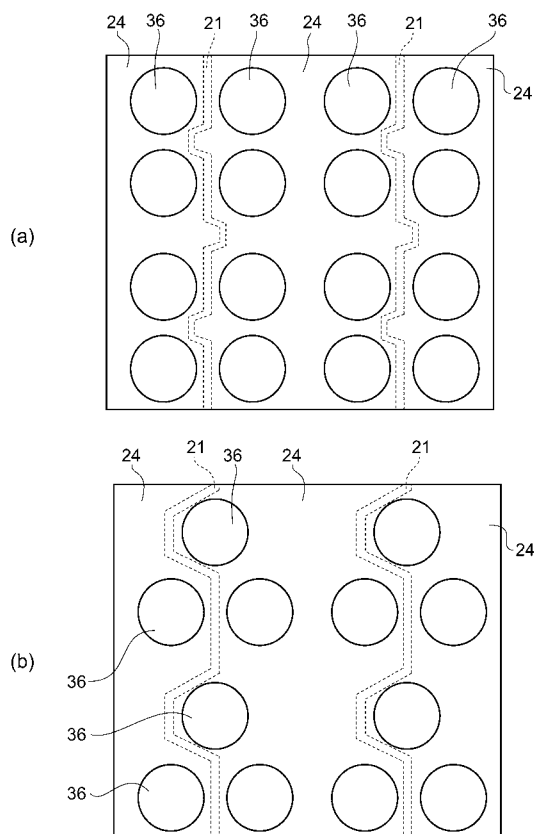


31: 螢光体層

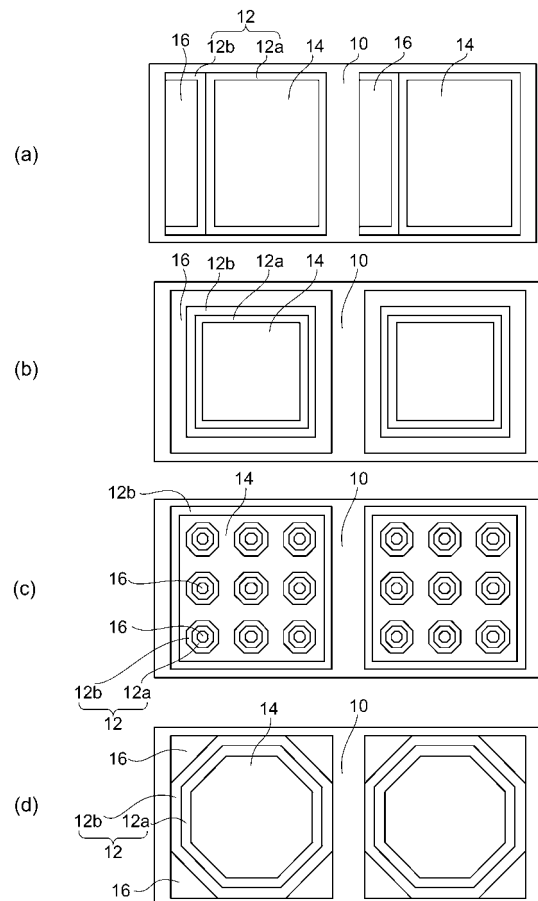
【図 15】



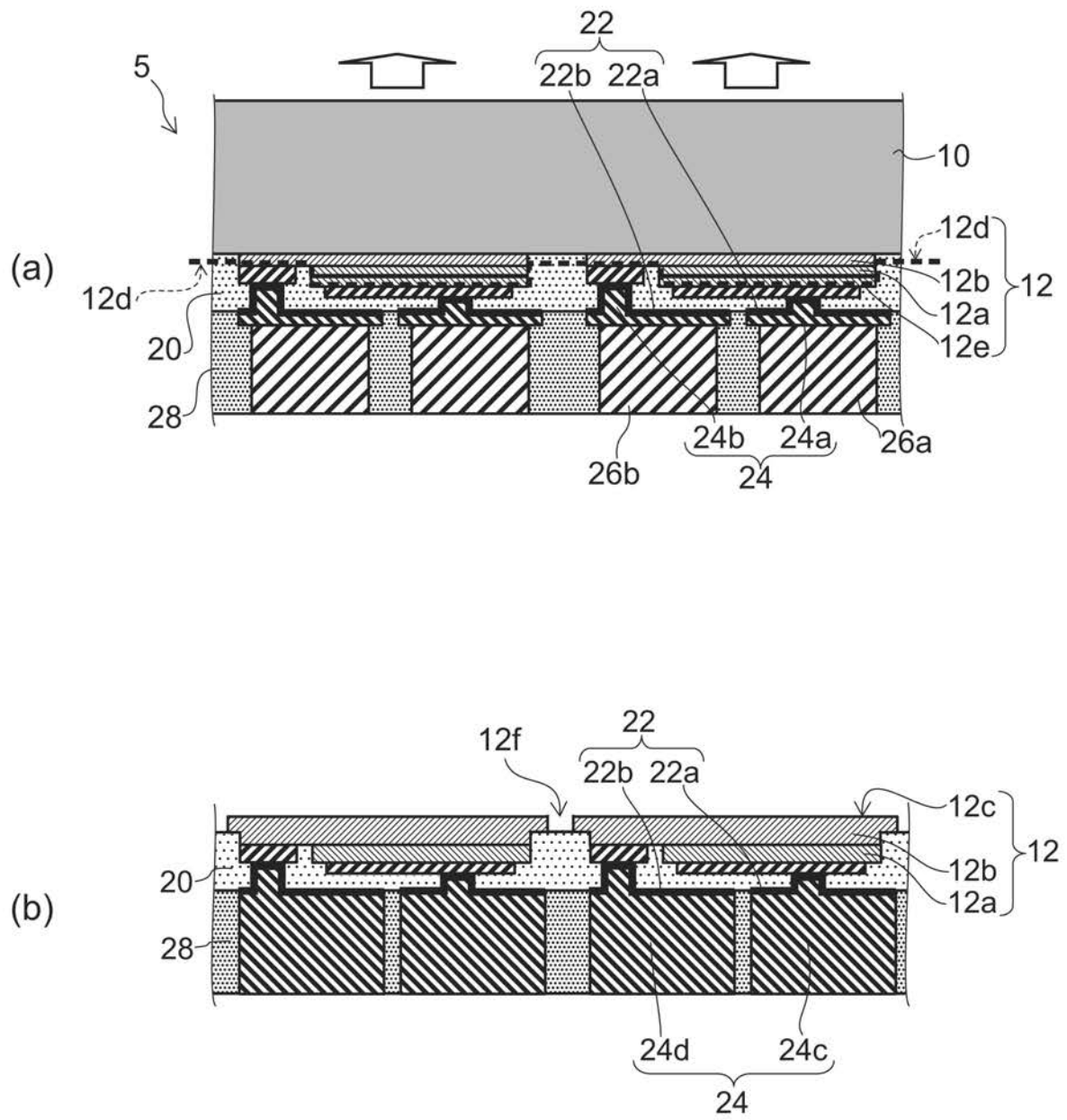
【図 19】



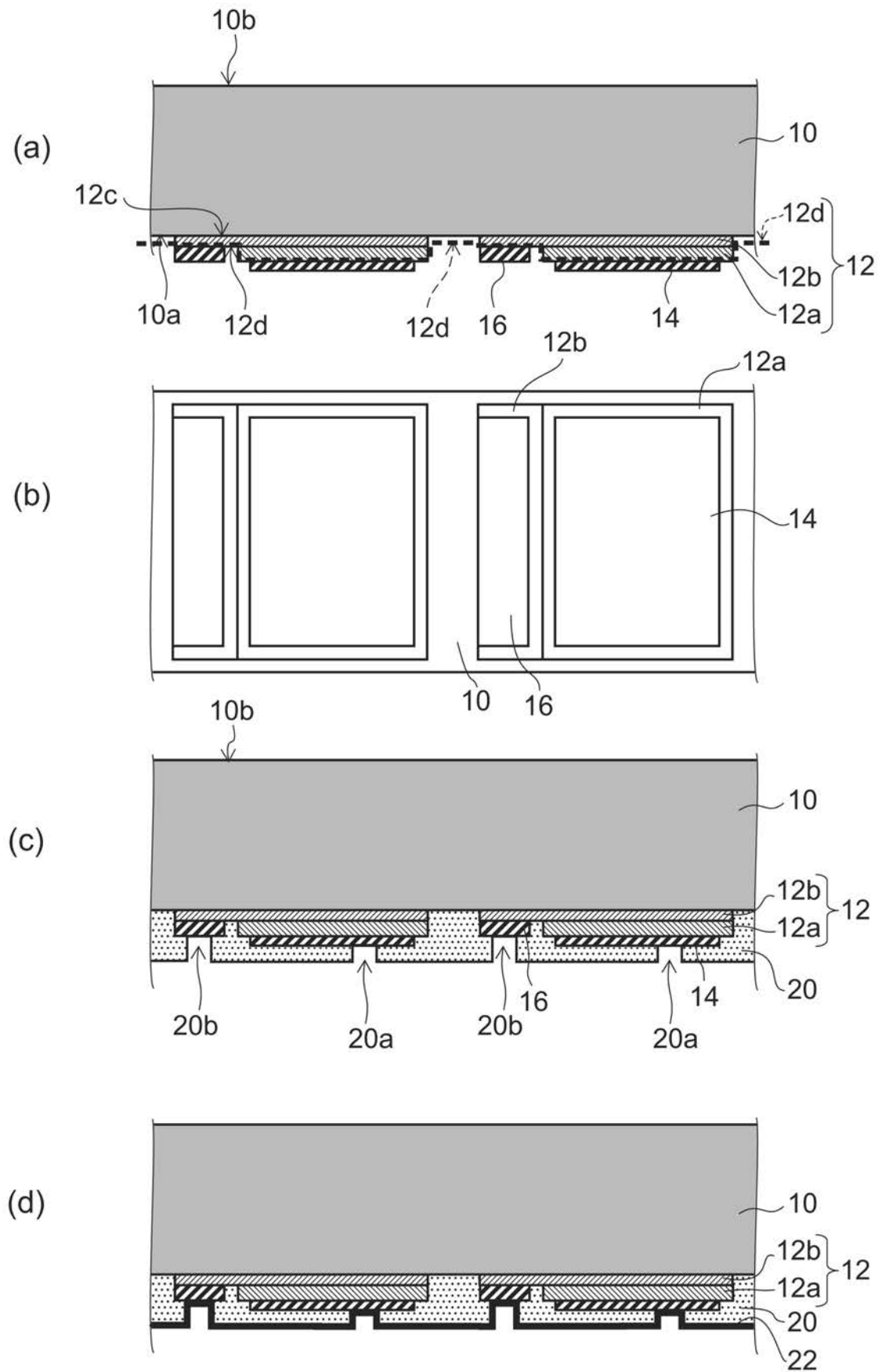
【図 20】



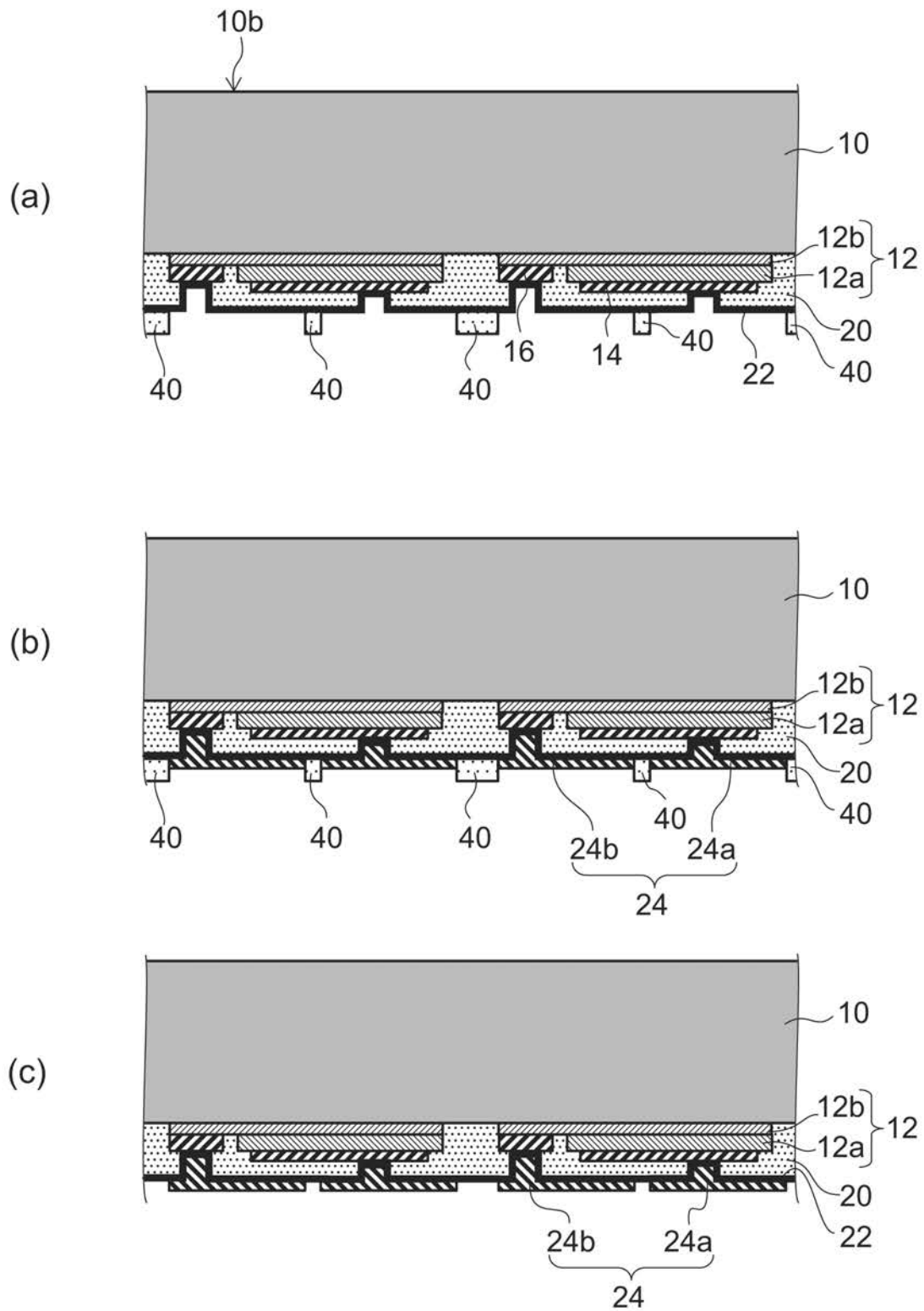
【図2】



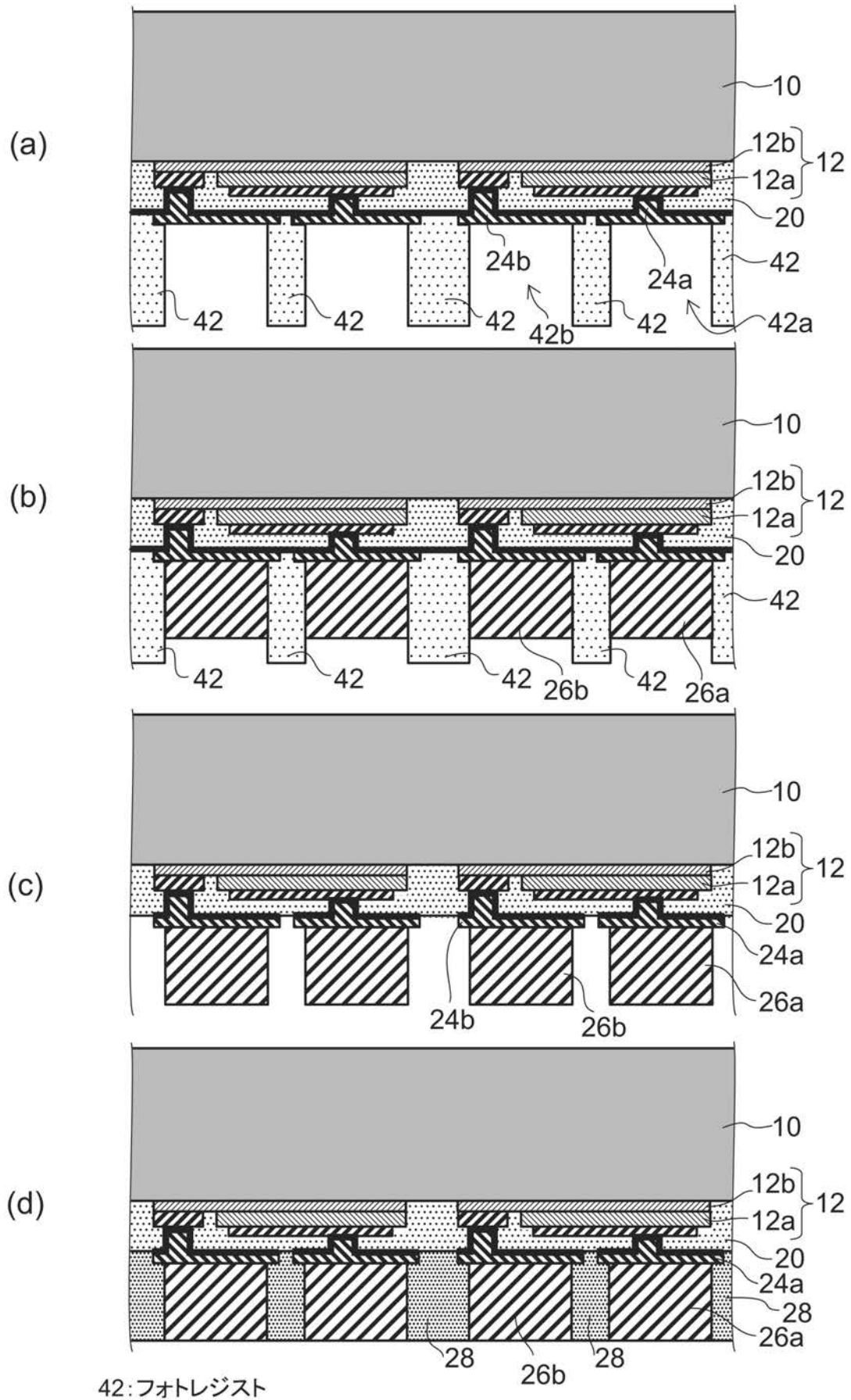
【図3】



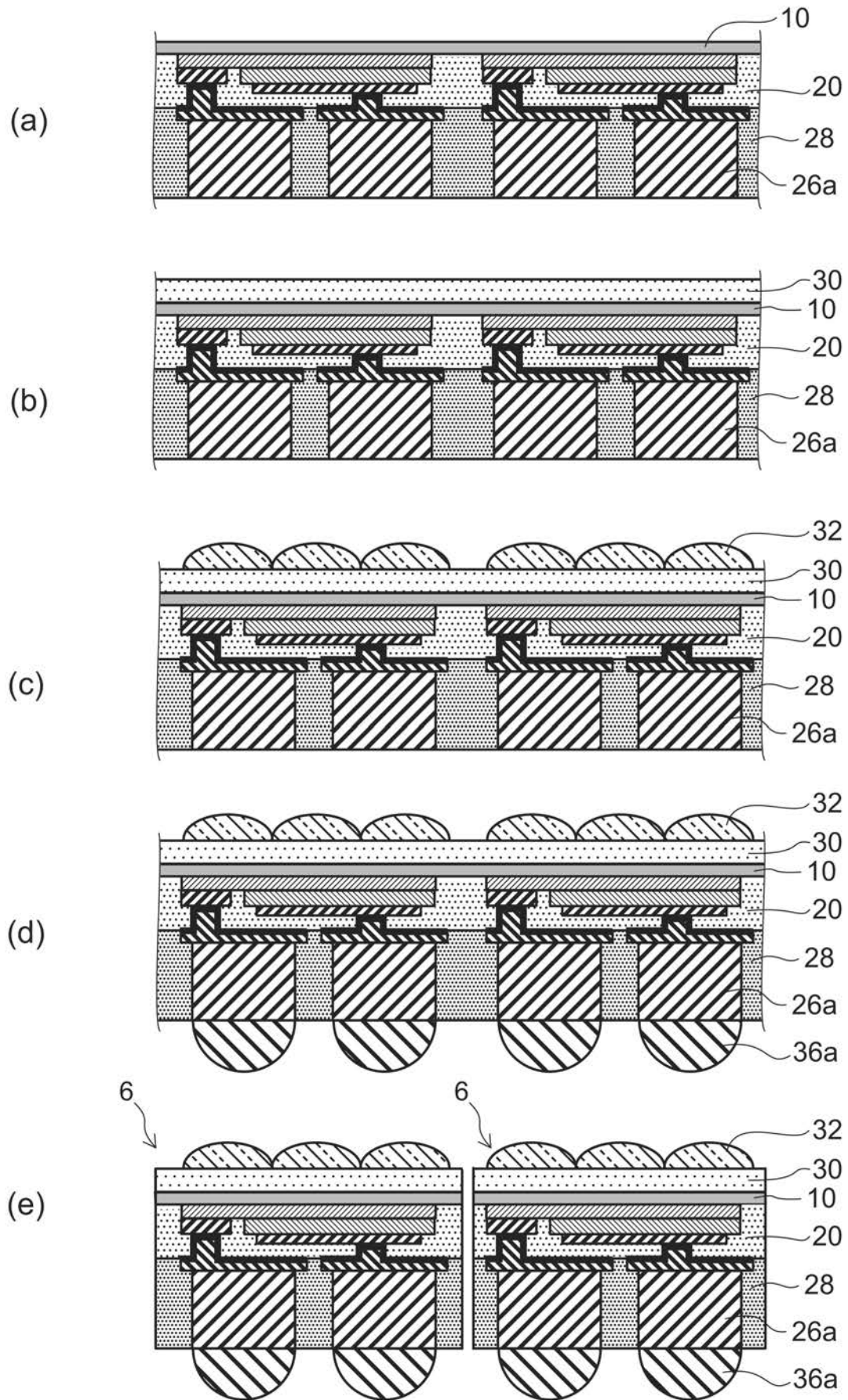
【図4】



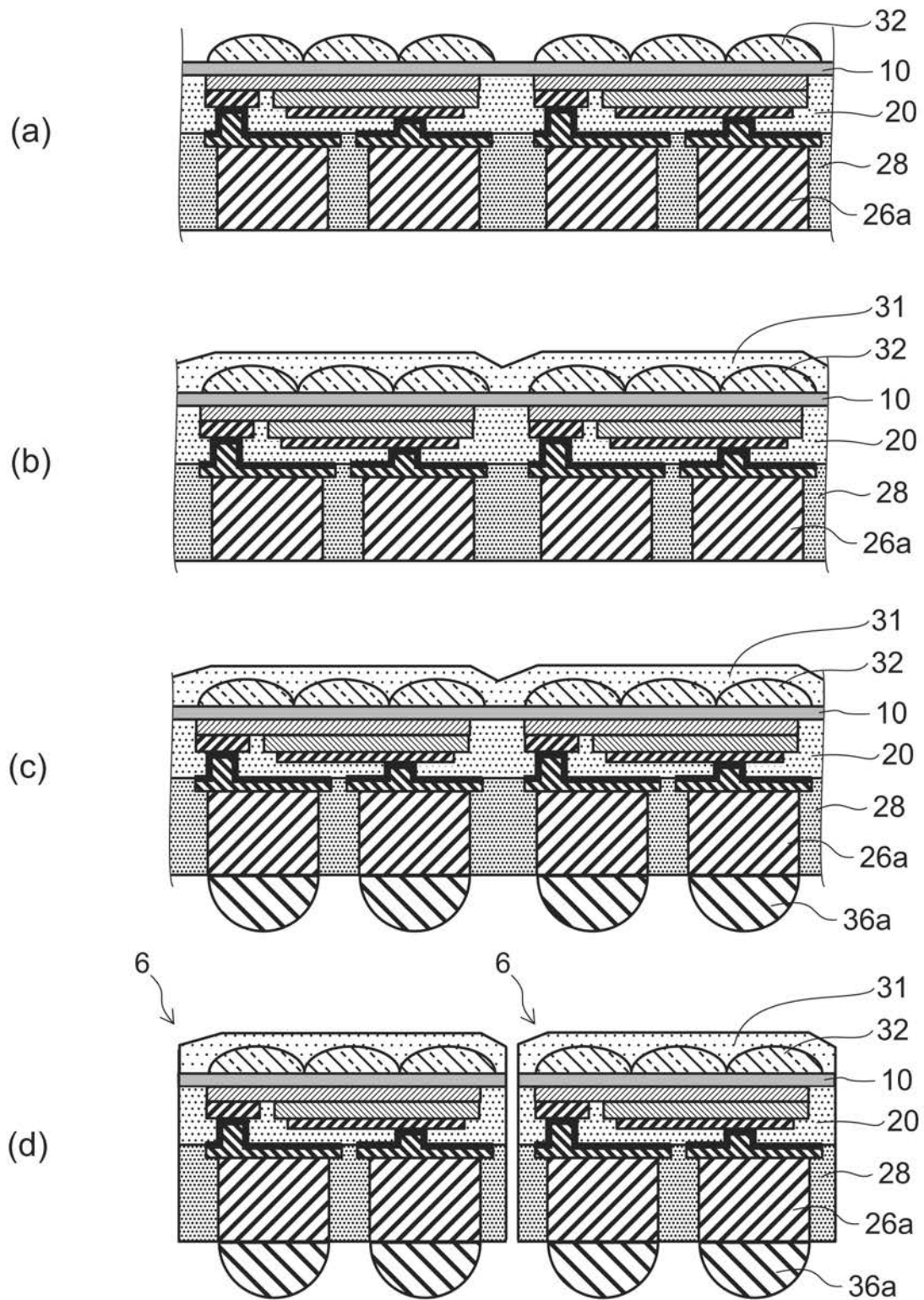
【図5】



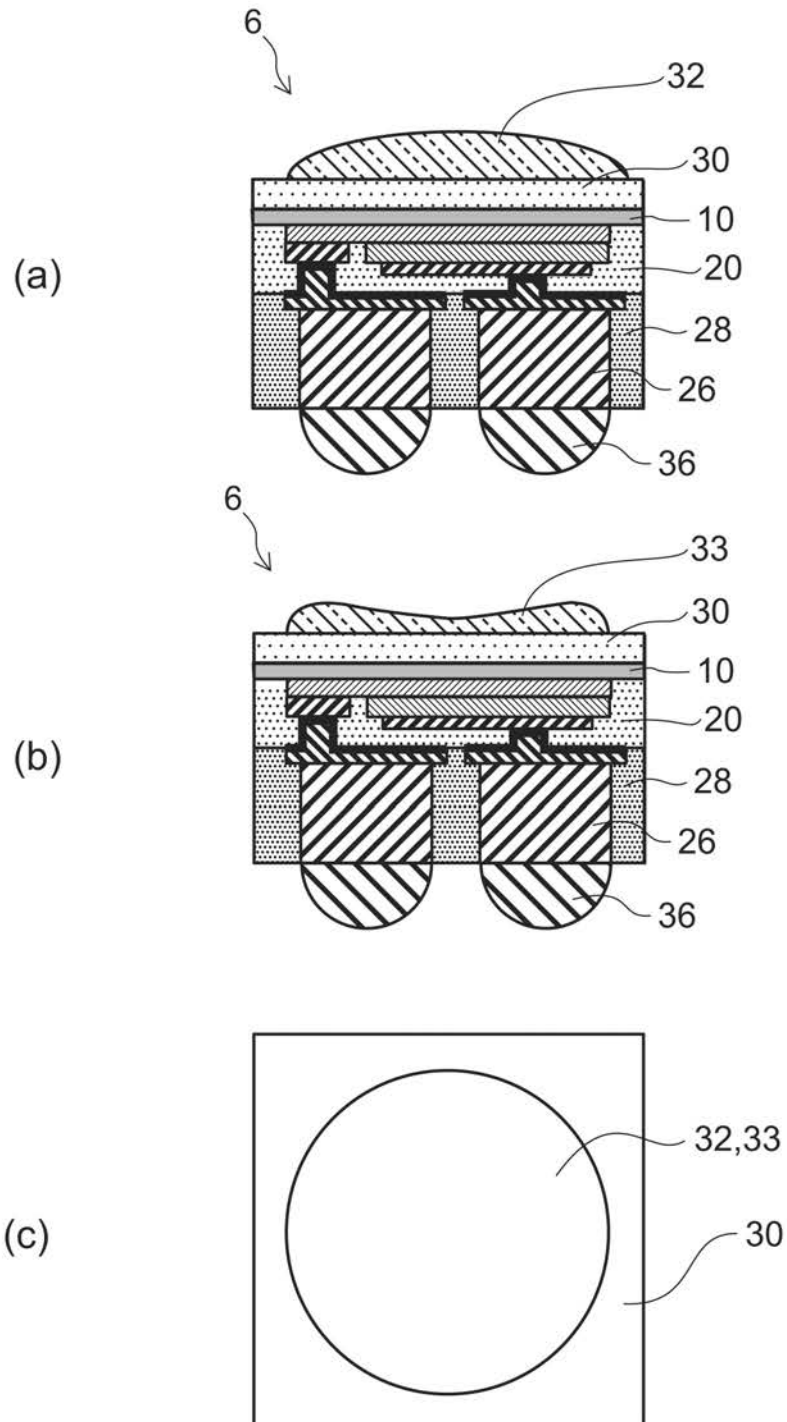
【図 12】



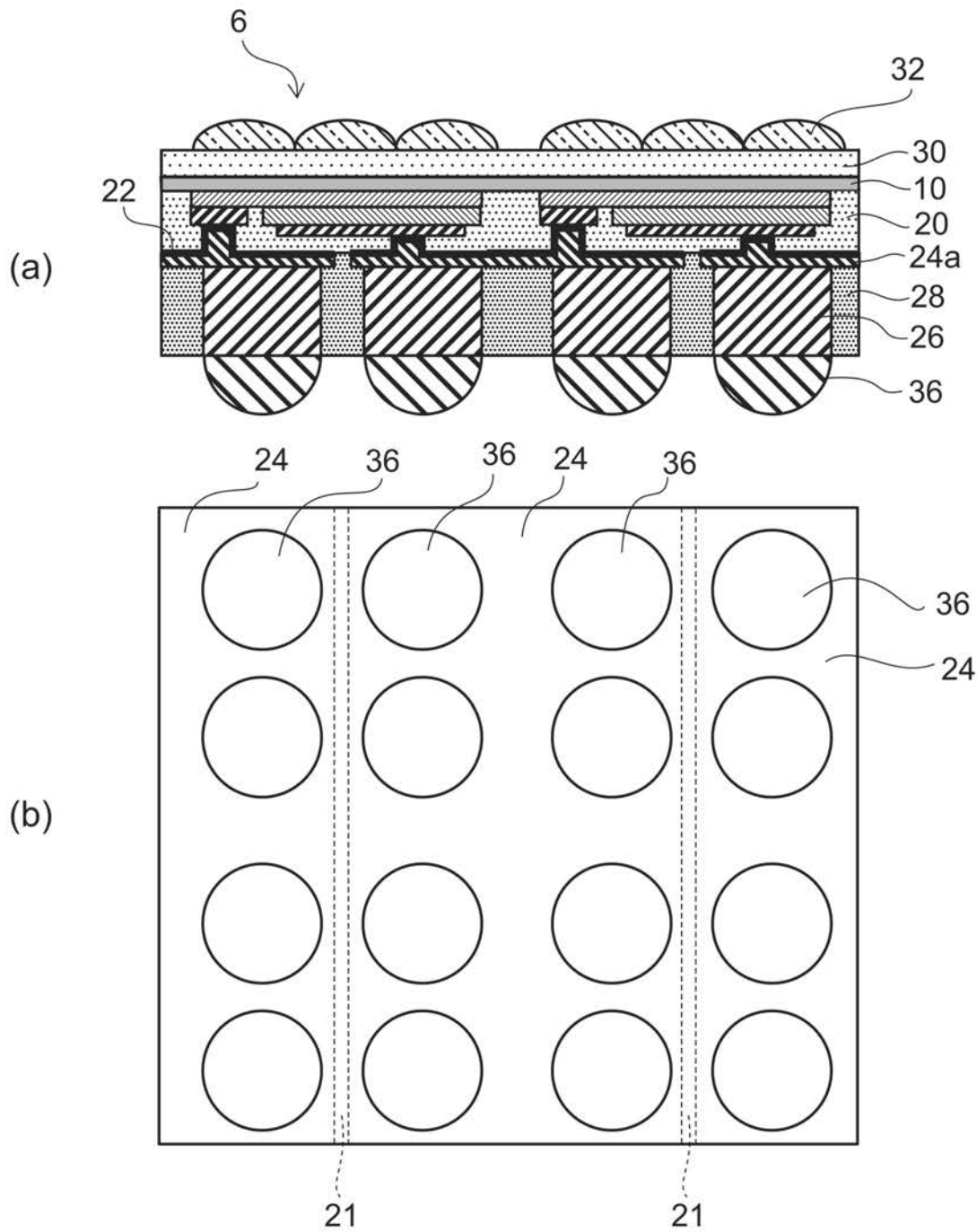
【図 13】



【図 14】

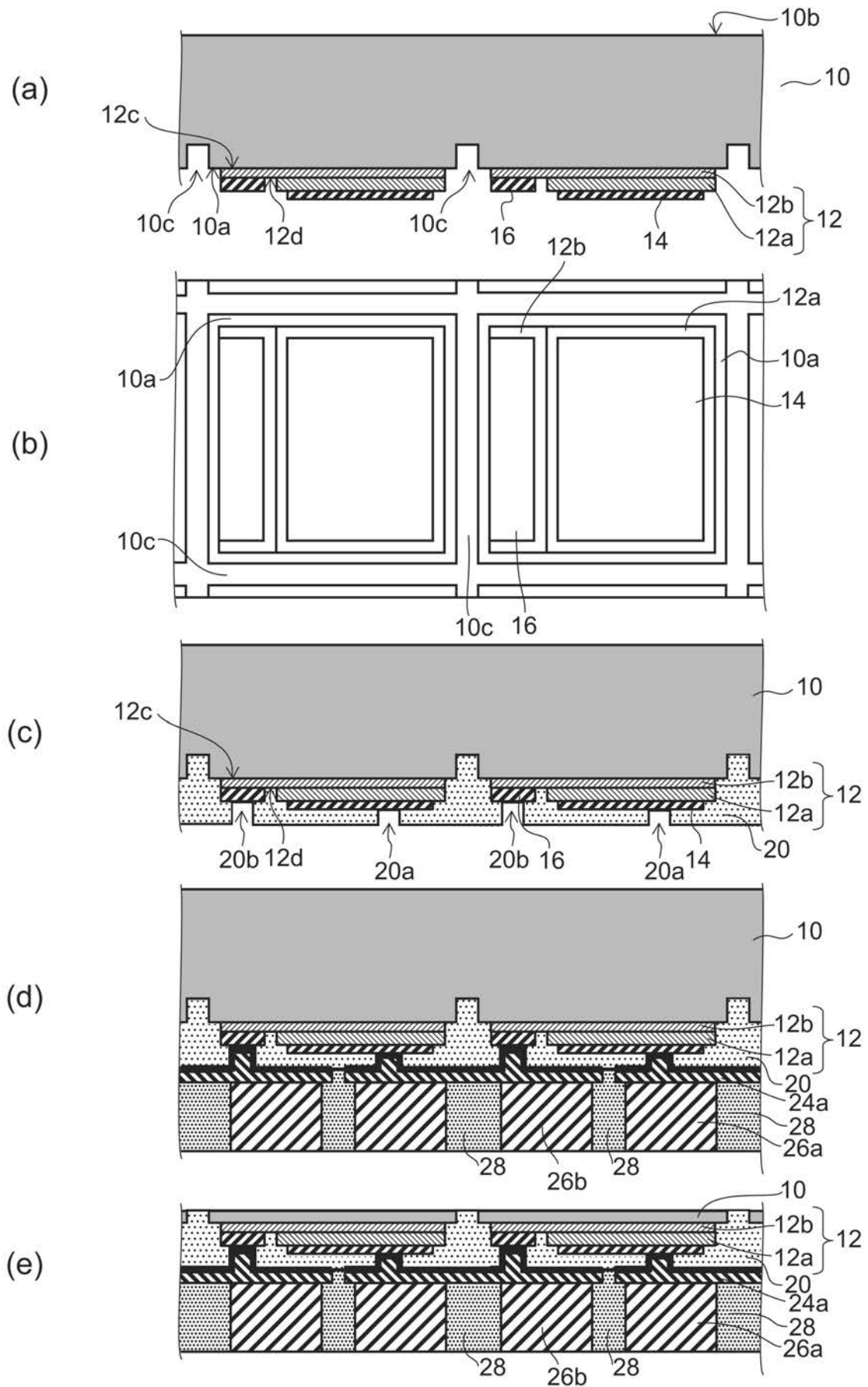


【図 16】

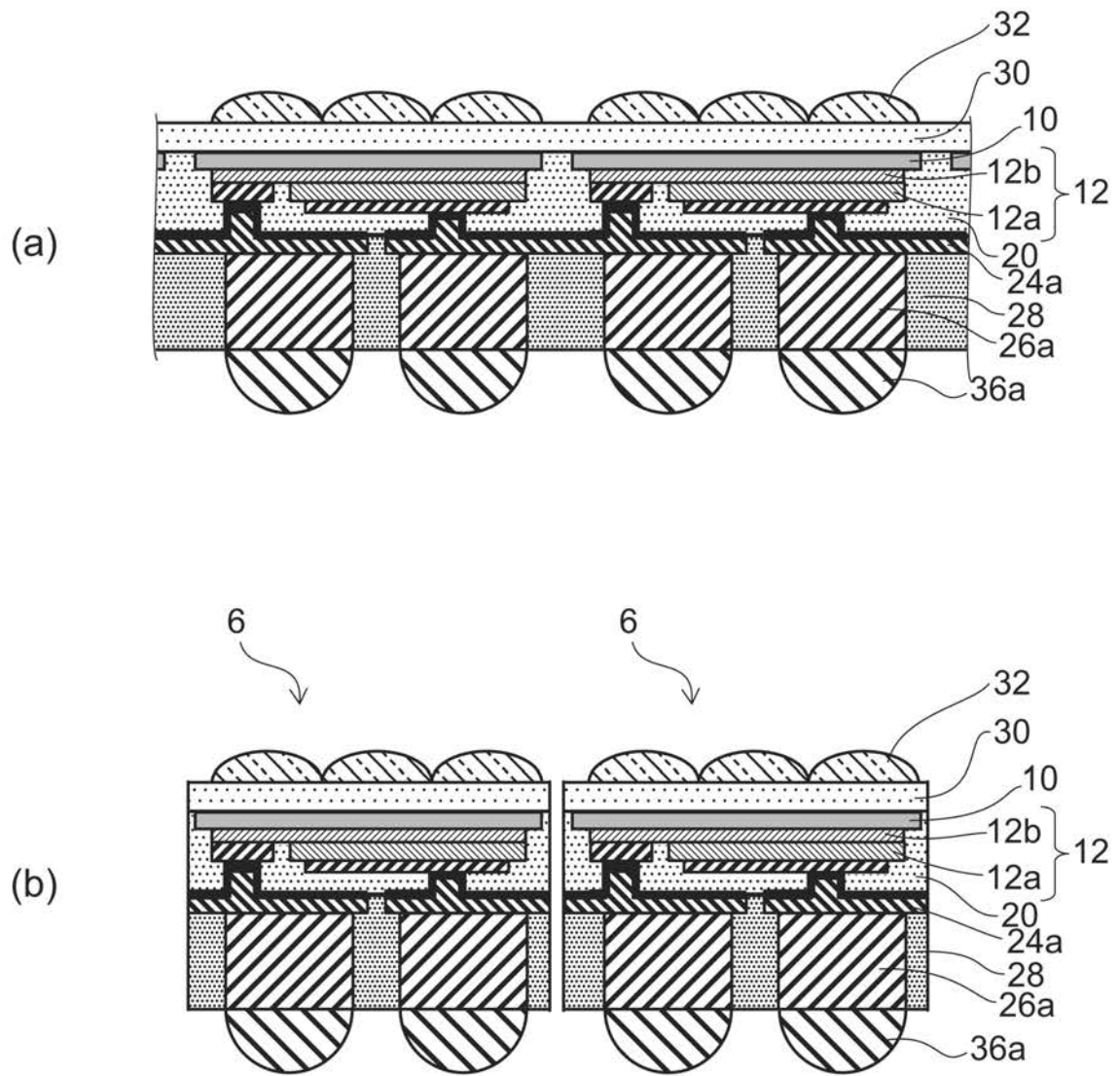


21:分離領域

【図 17】



【図 18】



フロントページの続き

- (72)発明者 田村 英男
東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内
- (72)発明者 小松 哲郎
東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内
- (72)発明者 小島 章弘
東京都港区芝浦一丁目1番1号 株式会社東芝内

審査官 芝沼 隆太

- (56)参考文献 国際公開第2006/035664(WO, A1)
特開2005-216917(JP, A)
特開2007-184615(JP, A)
特開2000-244012(JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
H01L 33/00 - 33/64